

Протокол сдачи абитуриентами вступительных испытаний
по специальности 2.2.2 Электронная компонентная база микро- и
наноэлектроники, квантовых устройств

Дата сдачи 24.07.2024

№	СНИЛС	Оценка (в баллах по 40-балльной шкале)
1.	165-549-175 99	35
2.	169-682-845 39	40
3.	158-012-740 46	31
4.	199-566-407 45	27